Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/664,271	LIU, KAIPING	
Examiner	Art Unit	_
 Edward Wojciechowicz	2815	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
25)	408	3-15-06	SV
		-	

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
	<u> </u>		

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH	TES STRATEGY	)
	DATE	EXMR
		-
·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•		